Radbruch, A. A.7, E.15
Radeke, H. H. G.12, H.9
Rajnavölgyi, E. J.3
Recknagel, R. I.14
Rehder, M. I.17
Rehm, A. E.2
Reich, K. D.1, D.2, D.10, D.15
Reichert, H. I.5
Reinecke, H. D.7
Reinke, P. L.3, L.5
Reipert, B. A.8, L.3
Reiter, C. D.16, J.8
Remy, N. L.12
Rentrop, O. J.9
Resch, K. F.18, G.12, H.9
Reshef, T. D.9
Reske, K. C.6, H.7, H.13
Reske-Kunz, A. B. C.3, G.3
Richards, S. A.15
Richter, G. E.12, E.13
Ricken, G. D.13
Rieber, E. P. D.3, D.14, D.16, J.8
Riethmüller, G. E.11, J.8
Rink, L. F.6, F.9
Rögener, W. J.10, K.11
Röllinghoff, M. C.14, F.2, F.15, H.1
Röther, E. K.3
Rose-John, S. E.6, E.8, E.14, E.16
Roth, J. H.10, H.17
Roth, S. H.5
Rothe, H. F.10
Rothermel, E. C.5
Rothkötter, H. J. L.13
Rudolph, U. K.12
Rüde, E. B.5, C.6, C.7, C.16, F.12, F.13
Rüther, U. B.3
Ruf, B. L.9
Runge, M. K.13
Rutenfranz, I. F.6

Samstag, Y. C.18
Saumweber, D. M. H.11
Schachtner, M. A.12
Schäfer, E. I.12
Schaible, U. E. I.16
Schaper, J. J.14
Schedel, I. L.15, L.16
Scheffer, J. H.12, I.15
Scheicher, C. H.13
Schendel, D. K.3
Scheurich, P. E.4, E.17, E.19
Schiltz, E. A.6
Schlaak, M. L.1
Schlesier, M. K.13
Schlitt, H. J. B.14
Schlosser, M. J.11, J.18
Schlüter, B. F.11
Schmidt, A. G.2
Schmidt, R. E. A.14, D.18, G.9, H.8
Schmitt, E. F.12, F.13
Schmitt-Verhulst, A.-M. D.17
Schmitz, J. E.15
Schnabl, E. H.15
Schneider, P. K.3
Schoel, B. B.11, B.12, G.15, I.9
Schoenfeld, N. L.12
Schönfeld, W. H.14
Schönitzer, D. D.6
Schönrich, G. D.17
Schondelmaier, S. B.13
Schooltink, H. E.16
Schopf, R. E. I.17
Schorlemmer, H. U. J.12, J.13, K.14, K.15, K.16
Schreiber, W. H.15
Schubert, J. D.18
Schüler, H. L.3
Schütt, C. I.10, L.8, L.9
Schutze, S. E.17, E.19
Schuhmann, D. J.5
Schuhose, C. J.14
Schuller, I. E.12
Schuppe, H.-C. K.17
Schwab, J. A.8
Schwinzer, R. B.4, B.14, D.20
Schwochau, M. J.1, J.7
Scriba, P. C. J.10, J.14, K.11
Seiler, F. R. I.6, J.12, J.13, K.14, K.15, K.16
Seiler, W. J.2
Seliger, B. G.10
Serfling, E. E.18, J.16
Settmacher, U. A.8, A.16
Seuchter, S. K.3
Shao, H. F.14
Siegel, P. A.16
Silva Lobo, M. L. da B.13
Simon, M. M. C.1, C.4, I.16
Snick, J. van F.13
Solbach, W. F.15, H.1
Sonnen, R. L.18
Sorg, C. G.4, G.5, G.6, H.10, H.16, H.17
Spaller, D. K.13
Späth, S. K.3
Specker, C. J.1, J.7, K.3
Spengler, U. E.11
Sprenger, H. F.16, L.14
Sprewald, B. F.2
Stannat, S. F.7, K.3
Stein, H. L.5
Steinhoff, U. I.18
Stelzner, A. G.8
Stenger, S. H.1
Stephan, U. I.11, I.19
Stingl, G. L.2, L.6
Stockinger, H. H.15
Stöcker, W. J.10, J.14, K.11
Stojan, T. E.8, E.16
Stoll, M. G.9
Strass, B. H.15
Stricker, K. E.18
Stringer, C. P. K.18
Stüttgen, E. A.17
Stuthe, M. L.19
Sunderkötter, C. G.5, H.10, H.16, H.17
Sutor, C. I.15
Swat, W. B.7, B.15

Taube, H. D.13
Teigelkamp, S. H.10
Tesch, H. A.1
Theisen-Popp, P. J.15
Thiele, H. G. D.4
Thissen, D. D.19
Thoma, B. E.4
Tomsing, O. E.17, E.19
Trauth, B. C. A.5, A.15
Treichel, U. K.19
Tschechne, B. L.16

Uciechowski, P. D.18, G.9
Uematsu, Y. B.7
Uharek, L. L.17
Ulmer, A. J. B.16
Unger, C. E.17

Vainio, O. C.8
Veckenstedt, A. I.14
Vieregge, P. J.14
Vieten, G. G.14
Vliet, E. van D.19
Vogt, W. H.18

20289021 70

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/sfdl0000

Volk, H.-D. A.8, A.16, J.9, J.16, L.3, L.5
Vorderwülbecke, U. D.7

Wagner, H. B.6, B.11, B.12, C.15, F.15
Wahl, C. C.15
Wahn, U. L.12
Waiser, J. C.14
Wallach, D. F.18
Wallich, R. C.12, L.16
Walter, R. L.10
Wand-Württenberger, A. G.15, L.18
Warnke, H. L.3
Weber, G. G.16
Wehr, S. B.1
Weinholz, E. F.1
Weiss, E. H. E.11
Wesselborg, S. B.8, B.10, B.17
Westhoff, U. C.11
Westphal, E. L.7
Wick, G. D.12, L.8
Wickra-Manayake, P. D. A.1
Wiegmann, K. E.2
Winkler, M. D.20
Winkler, T. W. J.17
Winzen, R. F.18
Witt, S. J.11, J.18
Wolf, H. L.8
Wolff, H. L.3
Wolff, K. L.2, L.6
Wolff-Vorbeck, G. A.6
Wollenberg, M. L.10
Wollmer, A. E.6
Wonigeit, K. B.4, B.14, C.13, D.20
Wottge, H.-U. G.10, L.17
Wroblowski, B. F.6
Wurst, W. C.13
Wussow, P. von F.3, F.17, L.16, L.18

Xu, H. G.17

Yachelini, P. B.18

Zacher, J. K.7
Zavazava, N. C.9, L.7
Zecher, R. H.13
Zee, P. van der K.4
Ziegler, B. J.11, J.18
Ziegler, M. J.11, J.18
Zilow, E. P. L.19
Zilow, G. L.19
Zoller, M. J.19, J.20

20289021 71

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/sfdl0000